Family list

1 application(s) for: JP2003058077 (A)

SUBSTRATE FOR MICROFABRICATION, FABRICATION METHOD

1 THEREFOR AND IMAGE-LIKE THIN-FILM FORMING METHOD Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

Inventor: NAKAYAMA TAKAO IPC: G02B5/20; B01J35/02; B41M5/00; (+29)

Publication info: JP2003058077 (A) - 2003-02-28

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

SUBSTRATE FOR MICROFABRICATION, FABRICATION METHOD THEREFOR AND IMAGE-LIKE THIN-FILM FORMING METHOD

Publication number: JP2003058077 (A)

Publication date: 2003-02-28 Inventor(s): NAKAYAMA TAKAO

Applicant(s): FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- international:

G02B5/20; B01J35/02; B41M5/00; G02F1/1333; G02F1/1343; G03F7/20; G09F9/30; H01L21/288: H01L21/3205; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; G02B5/20; B01J35/00;

B41M5/00; G02F1/13; G03F7/20; G09F9/30; H01L21/02; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/14; (IPC1-7); G09F9/30; B01J35/02; B41M5/00; G02B5/20; G02F1/1333; G02F1/1343; G03F7/20;

H01L21/288: H05B33/10: H05B33/14

- European:

Application number: JP20010240761 20010808

Priority number(s): JP20010240761 20010808

Abstract of JP 2003058077 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To present a substrate for easily fabricating a fine element such as a semiconductor element, an integrated circuit, and a device for an image display at a low cost without patterning by photolithography for the fabrication of the fine element, a fabrication method for the substrate, and a thin-film forming method using the substrate.; SOLUTION: An original plate having a surface to be hydrophilic by at least irradiation with active light or heat application is made hydrophilic by being irradiated with the active light or applied with heat in pattern or reverse pattern to provide a plurality of fine affinity areas which are regularly arrayed in a non-affinity area having no affinity to specific fluid, which is made acceptable to certain area covering the plurality of regularly arrayed fine affinity area, thus providing the substrate for microfabrication and the thin-film forming method using the substrate.

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(19)日本國特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公別番号 特:期2003-58077

行第2003-58077A)

(43)公開日 平成15年2月28日(2003.2.28)

(51) Int.Cl.7		機別配号	F I		ý	-73-1*(参考)
G09F	9/30	310	C09F	9/30	310	2H048
B01J	35/02		B01J	35/02	J	2H086
B41M	5/00		B41M	5/00	Α	2H090
G 0 2 B	5/20	101	G 0 2 B	5/20	101	2H092
G02F	1/1333	500	G 0 2 F	1/1333	500	2H097
			全本法令 士神令 韓	金頭の数り	OT. (全 19 E)	母終百に袋

(21)出職番号	特願2001-240761(P2001-240761)	(71) 出版人	000005201 含土写真フイルム株式会社			
22) 出順日	平成13年8月8日(2001.8.8)		神奈川県南足橋市中部210番地			
THE PERCH	- MIO-1-071 0 H WOOT 01.07	(72)発明者 中山 隆雄				
			静岡県榛原郡吉:旧町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内			
		(74)代理人	100105647			
			弁理士 小栗 昌平 (外4名)			

最終頁に続く

(54) [発明の名称] ミクロファブリケーション用基板、その製造方法および像状棒膜形成方法

(57)【要約】【課題】 微細素子の製作に際してフォトリソグラフィ

によるパターニングを焼すことなく、低エストで簡素に 半導体業子、集精回路、画像ディスプレー用デバイス等 の機構条子を作製するためつ金板、該基限の件型力法、 及び氨基版を用いる薄膜形成方法を提示すること、 「解決手段」かなくもら述たの照料又は染の印加に って親水性化する表面を有する原板にパターン教又は 速パターン状の活性光照料又は染却加定有って親水性化 することによって、所定の液酸に対して親和性のない 非親和性地域やに規則のに配列した複数の減小規則性類 途を設け、該規則的に配列した複数の減小規則性額 速を設け、該規則的に配列した複数の減小規則性額 またがる一定の前層に、前記途動体を連絡して交差可能 としたことを特徴とするミラロファブリケーション用基 解及がその水底を用いる業業制度が注

【特許請求の範囲】

【請求明1】 活性光の照似又は終の印版によって概体性化する表面を有する原板にパターン状又は遊水ターシ 状の活性光照似又は無印版を行って観水性化することに よって、所定の流動体に対して銀和性のかるる諺がとい 地中に、所定の流動体に対して銀和性のかるる諺がとい が見して現間的に配列した複数の酸小環和性倒域を受 け、該規則的に配列した複数の酸小環和性倒域を一変 所能はまたがって、前記機動体を基地して受容可能とし たことを特徴とするミクロファブリケーション用基板。 【請求明2】 所定の流動体に対して観知性のある微和性 領域の水に対する接触性の接続が異なくとも20度である ことや物とする情報が明めのよりである。 とと特徴とする請求明1に記載のミクロファブリケーション円基板。

【請求項3】 所定の流動体に対して観和性のある複数 の微小領域が互いに少なくとも1点で接触していること を特徴とする請求項1又は2に記載のミクロファブリケ ーション用基板。

【請求項4】 基板の表面に設けられた活性光の照射又 は熱の印加によって親水性化する材料が、TiO,、R TiO,(Rはアルカリ土類金属原子)、AB,-,C,D a-, E, O₁₀ (Aは水素原子またはアルカリ金属原子、B はアルカリ土類金属原子または鉛原子、Cは希土類原 子 Dは周期律表の5A族元素に属する金属原子、Eは 同じく4A族元素に属する金属原子、xは0~2の任意 の数値を表す)、SnO2、Bi2O3、SiO2、GeO , A1,O2, ZnO, BLUFeO, (yl11.0~ 1.5)から選ばれる金属酸化物の少なくとも1つによ って構成されていることを特徴とする請求項1~3のい ずわか1項は記載のミクロファブリケーション用基板。 【請求項5】 所定の流動体に対して親和性のある微小 領域を原板表面に形成する前に、該表面が疎水化処理さ れていることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項 に記載のミクロファブリケーション用基板。

【請求項6】 活任光の照例又は熱の印加によって親外性化する表面を有する原板上にパターン状又は速少69-ン状の活性光照制又は熱印加を行って観水性化することによって、所定の流動体に対して観測性のない非親和性場に保いました。 協助中に、所定の流動体に対して観測性のかる。 設け、該規則的に配列した複数の域小親和性領域を一定 の面積にまたがって、前記活動体を連絡して受発可能と したまりロファブリケーション用基板の動造方法であっ 、該活性光の無限大型機の目が、光調と該数板との 間にフォトマスクを介してなされる活性光の運動、レー ザー光の間販光化による走査業光、幾ヘッドの走室によ 急熱の自転び光光空境性の機材線の照射のいづれかに よって行われることを特徴とするミクロファブリケーシ シー用基板の製造方法。 【請求項7】 前記所定の流動体が緩水性であって、活 性光の照射又は熱の印加がなされた領域が所定の流動体 に対して親和性のある微小領域を形成することを特徴と する請求項6に記載のミクロファブリケーション用基板 の製造方法。

【請求項8】 前記所定の流動体が疎水性であって、活性光の照射又は強の印加がなされた領域が、所定の流動体に対して親和性のある微小領域を取り囲む観水性領域を形成することを特徴とする請求項6に記載のミクロファブリケーション用基板の製造方法。

【請求項3 】 請求項1 へらのいず状か1項に記載のミ クロファブリケーション用基板に像決薄限を形成する様 水溶膜限度成方式をあって、所定の流動体の液滴を吐出可能に設けられたインクジェット式配針〜ドを地球板上 で相対移動させながた。該インジェット式配針へい の幅材ノズルから認流動体の液滴を吐出させて描画を行 なうことにより、該基板上に誘流動体の像状薄膜を形成 させることを特定とする機能を開放成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体率子、集積 回路、画像ディスアレー用デバイス等の敬相素子の製作 に代表されるマイクロファブリケーションに用いる基 板、その製造方法、及びその基板上の像状得製形成方法 に関するものである。

【②の02】 【後来の核制】現在半審体来子等の酸相素子が、種々の応用分野に広く用いられている。例えば、平面ディスアレイのに及りを表して、不可なが、有限した。「人工、アレイのに失格である被晶がイスアレイ(LCD)を従う、大力では、連携トラシジスタ素子(以接下F下という)などの半様が入って、人工の面管の取りたみ、接作、出力を演じている。してDとの巨しの砲撃にはアクティブマトリックス(AM)のとおりである。また電気波揚ディスアレイにおいてもAM駆動法ディスアレイがあり、高面質が得られているのは周知のとおりである。また電気波揚ディスアレイにおいてもAM駆動法ディスアレイが販近発表され、精細で面積得られている。AM駆動法ディスアレイが販近発表され、精細で面積得られている。AM駆動法ディスアレイが販売発表され、精細で面積得られている。AM駆動法で展示にトランジスタとキャバシターを配置して、特定の商素の選択性を高め、商権を一定期間を持ちる機能を持ちる機能を持ちる機能を

【0003】現在半導体素子等の繊細素子のマイクロファブリケーション、例えば下下での製造、には、真空装置内での変をスペルタリング手法によって素子の構成 溶材の溶酸を形成させ、それをフォトリソグラフィー法でパターニングして素子を作製している。装置加まクリーンルーム内にむかれ、作業もその中で行われる。結果として、工場の遺位には多額の投資が必要になり、材料やエネルギー効率は必ずしも高くなく、これら半等体デバイスの高コスト型因となっている。後って、今後の表示体産業あるいは環境問題を考えた場合、半等体デバイ

ス類の製造時の製造エネルギー・材料をいかに低減し、 低コスト化するかは緊急の課題となっている。

【0004】この課題に対応して、従来の鴻康地点アセンに替わり、液体材料を4クショットアリンティングペコンタクトアリンティングの手法を用いてダイレクトにパターニンアする新しい情観が成立プロセスが成みられていて、従来の原製態立プロセス上比べて使用が良かと使用エネルギーを似義できることが示されている。何えば、有機日上の職業形成にインクジェットリンティンし、基映表面をインク受が出ている。高分子系有機にし材料をインク化し、基映表面をインク受ない。上端面を行なったとによって精度が1まクロンオーグのアライメントが可能なインクジェットによる08 LDの製造が提案されている(特間平10-012377号が報)。

【0005】 また、 TFTの製作に関して、まず事板上 にポリイミド (PI) などのセパレータをフォトリソグ ラフィ法で形成しておき、このセパレータによってイン み液の広がりを即止しながら、薄電性インクを用いてイ ングジェット方式で推画することによってソースを ドレイン電極を形成し、改いで半端体限と絶縁者をスピ ンコート法で形成し、最後にゲートをイングジェット法 で推画することによってTFTを寄生、常温の姿態で 情勢に作歌できる方法も提示されている(高分子学会、 印刷 情報記録 表示研究会演主講演要皆集1頁、200 1年2月29-23日)

[0006] これらの技術は、イングジェット補順方式 を利用することによって、下ドアなどの電子デバイスの マイクロファブリテーションが低コストかつ簡単化で ることを具体的に示しているが、なお損画に先だってア ラズマ処理を施したり、依然として多少のフォトリソ技 まによるパターングを行なったひの様作必要であ り、これらの操作による素子の汚れリスクもあって、筒 易化と低コスト化を含む更なる改良が別まれている。

【発明が解決しようとする盟国】本発明の目的は、上記した背景に基づくものであり、マイクロファブリケーションすなわち半幕体素子、集権団際、画像ディスアレー用デバス等の強相素子の単作に難してフォトリソグラフィによるパターニングを施すことなく、低コストで簡易に職相素子を仕繋する方法を提示することである。具体的には、そのための基板、該基板の作撃方法、及び該基板を用いるパクーンが成り法を提示することである。例えば『FTの作成を何として説明すれば、従来のように真空装置内でデバイス材料の溶膜を形成させたり、それをフォトリソクラフィー法でパクーニング後、関し、エッチングするなどの工程を廃止し、極めて安備で生産性の高い製作方法を提供しようとするものである。「6008】

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の目的

に対して基板の極性変化を利用した像形成方法の半導体 素子及びその基準性の適用可能性を製炭検討した結果、 新たな像状液膜形成方法の着想を得て、それに基づ いて下記の本発明に到達した。すなわち、本発明は下記 のとおりてある。

【0009】1、活性光の照射又は熱の印加によって親 水性化する表面でする原収パケーン状な活光のター 北大の活性光照何する原収パケーン状な活光ケター 北大の活性光照何では無知地で行って観水性化すること によって、所定の流動体に対して観知性のあるがいり襲取性 領域中に、所定の遺動体に対して観知性のあるが 設け、該規則的に配列した複数の流小類和性別域の一定 設け、該規則的に配列した複数の流小類和性別域の一定 の面積によたがつて、消活流動性を連載して受容可能と したことを特徴とするミクロファブリケーション用基 料理

[0010]2. 所定の流動体に対して観和性のある敵 小領域の水に対する接触角と該域小領域に接する非親和 性領域の水に対する接触角の影が少なくとも20度であ ることを特徴とする上記1に記載のミクロファブリケー ション田塞石

【0011】3. 所定の流動体に対して親和性のある複数の微小領域が互いに少なくとも1点で接触していることを特徴とする上記1又は2に記載のミクロファブリケーション用基板。

【0012】4. 基板の表面に設けられた活性光の照射 又は熱の印加によって親水性化する材料が、TiO2、 RTiO。(Rはアルカリ土類金属原子)、AB2-,C, Da-, E, Oin (Aは水素原子またはアルカリ金属原子、 Bはアルカリ土類金属原子または鉛原子、Cは希土類原 子、Dは周期律表の5A族元素に属する金属原子、Eは 同じく4A族元素に属する金属原子、xは0~2の任意 の数値を表す)、SnO2、Bi2O3、SiO2、GeO , A1,O3, ZnO, BLUFeO, (ytt1.0~ 5)から選ばれる金属酸化物の少なくとも1つによ って構成されていることを特徴とする上記1~3のいず れか1項に記載のミクロファブリケーション用基板。 【0013】5、所定の流動体に対して親和性のある微 小領域を原板表面に形成する前に、該表面が疎水化処理 されていることを特徴とする上記1~4のいずれか1項 に記載のミクロファブリケーション用基板。

【0014】6、活性光の照射又は染の印加によって観水性化やる表面を有する原度上にパターン状又は逆パターン状の活性光線以て独原加度で行って観水性化することによって、所定の流動体に対して規制性のあら話パターンに対応して規則的に配列した複数の微小規制性のあらまパターンに対応して規則的に配列した複数の微小規制性のあらまパターンに対応して規則的に配列した複数の微小視和性領域の一定の面限にまたがって、前辺過數を連載して変号可能としたミクロアブリケーション用基例の拠点方法であって、該活性光の照射又は染の印加が、光源と該原教と

の間にフォトマスクを介してなされる活性光の照射、レ ーザー光の間境発光による基本業光、熱へッドの走査に よる熱の印加及び光熱変操性の解射線の照射のいずれか によって行われることを特徴とするミクロファブリケー ション田基板の影音方法。

【0015】7. 輸記所定の流動体が親水性であって、 活性光の照射/又は熱の印加がなされた領域が所定の流動 体に対して親和性のある微小領域を形成することを特徴 とする上記6に記載のミクロファブリケーション用基板 の報告方法。

【0016】8. 前記所定の流動体が疎水性であって、 活性光の照射又は熱の印加がなされた環境が、所定の流 動体に対して親和性のある酸小領域を取り間む親水性領 域を形成することを特像とする上記6に記載のミクロフ ァブリケーション用基板の製造方法。

[0017] 9. 上記1 - 気のいずなか1項に記載のミ クロファブリケーション用基板に保状汚職を形成する優 状薄髄形成方在であって、所定の流動体の液滴を吐出可 館に設けられたインクジェット式記録~ッドを基基拠~ド の晩射/グスルから該流動体の液滴を吐出させて描画を行 なうことにより、診塞板上に該流動体の保消限を形成 させることを特定する機能を対象が表が

[0018]

【発明の実施の形態】 I. 極性パターン形成方法 本発明は、発明者が見出した現象、すなわち原板上にイ ンク液体に対して親和性のある親和性微小領域をパター ン状に設けた基板では、着弾したインク流体の液滴が基 板上の親和件の領域を載えて広がることが基本的にはで きないことと、液滴が親和性微小領域に受容しきれない 過剰量であっても隣接する親和性微小領域への広がりは 腸小師にとどまること、に基づいている。この現象を利 用することによって、インクジェット方式によって基板 上に指揮されたインク流体は、基板上を広がることが抑 止されて優れた解像性を持つ像状インク流体層が形成さ れ、インク流体が半導体素子の薄膜構成材料を含むもの であれば、微細構造の像状強膜をフォトリソグラフィの 手法を用いることなく、簡易に形成させることが可能と なる。はじめに、上記の現象と本発明とのつながりを含 めて、極性パターンの形成方法から説明する。なお、以 下の木砕明の詳細の説明には、TFTの作製を例にして 記述することが多いが、本発明はTFTの作製に限定さ れるものではない。

【0019】上記したように、活性光の照射又は熱の印加によって親外性化する材料を表面に有る原度した。 活性光でパターンはに業光して親外性現象の関小領域の 規則的な配列パターンを形成させた後、親水性インク流 体の液液を活性光限料領域にインクジェット法によって 世出させると、繋ぐべきことに、付着した水性インク流 体は表面張力により親和性報度(照射領域)には各場に 広がるが、隔壁物質がないにもかかわらずインクに非親 和性の領域 (非照射領域) には拡がることができず、霧 ※パターンに応じた精細なインク画像が形成される。

【0020】本発明は、この現象を利用してなされたも のであることを、図1によって説明する。図1は、原板 トに活性者のパターン状昭射を行なって親水性微小領域 の規則的な配列パターンを形成させた本発明のミクロフ ァブリケーション用基板に親水性インク流体の吐出を行 なった状態を示す説明図である。図1において、基板1 1は、表面が光又は熱の作用 (光照射の場合で説明を行 なうが、熱の作用の場合も同じである)によって親水性 となる表面を有する原板12に極性変化パターンが施さ れた構成となっている。図の左端では、光照射によって 親水性となった照射領域13と光照射を受けず疎水性の ままの周辺領域(非照射領域)14からなる基板11の表 面を示している。その右には照射領域13に親水性イン ク流体の液滴16が吐出された状態を示し、さらにその 右には、液滴16が消滅して親水性インク流体が照射領 域に広がって液膜15を形成していく途中の状況を液滴 点線16'と液膜点線15'で示した。さらにその右 は、親水性領域全面にインク流体の液膜15が形成され たことを示している。液膜15の領域の辺縁、すなわち 液膜領域と周辺の疎水性領域14との境界では液の広が りは疎水性の障壁のために抑止され、液にじみや近接し て得けられた期の液臓との交にり合いが起こらないの で、精度の高い液膜が作製される。インク流体が半導体 素子の薄膜形成材料を含んでいれば薄膜が形成される。 液滴の量が照射領域13のインク流体受容可能量を超え ている場合には、過剰分は隣接する照射領域13に広が るが、インク流体の吐出量が適切である限り、該隣接す る照射領域に受容され、さらなるなる広がりは抑止され るので、実質的に不都合な広がりは生じない。したがっ て、インク流体の指面どおりの像状液膜が複数の微小親 和性領域の一定面積にまたがって形成され、正確な描画 像の寸法、形状が精度よく維持される。

【0021】また、薄膜形成用材料を含んだインク液体 が確水性の場合には、活性かの照射が近パターン状に行 なわれて、インクジェットによる措面によって、インク 液体が複数の規則的に配列した微小川照射側線にまたが って像状に受容される。ここで、インク液体が、例えば 下下つ浮膜成の相接物であれば、表彰上にフォトリ ソグラフィを用いないで薄膜が像状に形成される。イン ク液体中の薄膜形成成分を変更することによってイ機、 振騰の各種半導体、有機、無機の各種維維体、旋筒線 や有機神能体数などの薄膜を形成することも可能とな

【0022】ここで、パターン露光を行なった後、イン クジェット指画を行なうことなく、単にインク液中に浸 流してもインクに親和性の領域にインクが付着して一見 同様な結果が得られるが、液膜を確状に形成することは できない、とくに、TFTのように繊維と部分に特性の 異なる材料の薄膜を規則正しく配列させるには、浸液方 法でははとかに付与した薄膜が変度目の浸液の薬に剥が れ等ちたり、混じり合ったりして繊維な異種材料による 薄膜形態が用態でもある。その点、図」で選手した上記の 方法では、銀味性・ケターンを選光によって形板後、銀和 性パターンの希望する場所に、イングジェットによって インク流体を様状に付与することができる。このパター 火策光(天はケットン状態等)とインクジェットによる 薄膜材料含有流体による措画との組み合わせは、薄膜の 形状、精度などの性能が確保できることを随便で少量の 形状、精度などの性能が確保できることを随便で少量の 形状、精度などの性能が確保できることを随便で少量の

【0023】インク流体の液沸の量が軽単性の取り原域 砂受客しうる差を起えて業弾した場合は、過剰付は、そ の酸小環域に環境する酸小環域に広かるが、広かった液 量が関接限小環域の受容可能量を超えない報り減解接機 ・研媒で広かりは知止される。したかって、報酬が 観域のパターン化配別を設けたことによって液流の広が りは扱り様に抑制され、繊細を形状の液態が错度高く形 疲される。

【0024】ここで、規則的に配列した総小環根性領域のパターンは、種々な形状と配置のものを選択することが出来る。図2a~8aには、そのいくつかの時を示してある。図2a~5aは、酸小領域がそれぞれ原体領域と接していないパターンを形成しているのに対して、図6a~8aには、各領域が少なくとも1点の点接触で接しているパターン形状を青する例である。本発明で、所定の流動体に対して概和性のある規則的に設けられた所定の流動体に対して概和性のある規則的に

「所定の流動体に対して製剤性のない非親和性例域中に 設けられた所定の流動体に対して観測性のある規則的に 配列した複数の体観や管理能とした。 は、図2 a - 3 を 示した後か、観和管理能力をいて接していない配列の24か に、図6 a - 8 a のように護和性のある彼小領域同士が点 接触している場合をも含んでいる。

【0025】図2a~8aのそれぞれは矢印A-A'で 示すようにインクジェット方式で所定の流体(インク流 体)で線状に描画した場合、インク流体の適用量が適切 であると図26~86、3c~8cに示すようにインク 流体の薄層が形成される。液滴の着彈個所が親和性微小 領域を取り巻く非親和性領域である場合には、液滴は最 寄の1,2の親和性微小領域に移動して受容される。図 2 b~8 bは、インク流体の若弾量が微小親和性領域の 受容量を超えない場合を示しており、図3c~4cと5 c~8cは、過剰のインク流体が隣接微小領域に留まっ ていて、適当な太さに制御された流体薄層が形成されて いる状態を示している。図6~8の微小親和性領域同士 が点接触部分を含む配列のパターンの場合には、インク 流体が形成する液膜の均一件、1.たがってインク液体が 含む構成材料の薄膜の均一性において特に優れたものと なるので好ましい。本明細書において、「該規則的に配 列した複数の微小親和性領域にまたがる一定の面積に、

前記流動体を連続して受容可能とした微小親和性領域の 規則的な配列パターン」とは、このようなパターン形状 と効果とを有している。

【0026】次ぎに、図1で説明した活性光照射とイン クジェット横画を組み合わせて精細なインク付着が可能 となる現象を利用してミクロファブリケーションが可能 であることを、例えばTFTが極めて簡単に、しかも高 性能に作成することが可能となることを図9と10を用 いてさらに説明する。図9は、フォトリソグラフィ手段 を利用した公知のTFTの形成方法の説明図であり、図 10はフォトリソグラフィによらずに簡単にパターンを 形成させる本発明を示す説明図である。図9において、 基板12上には、隔壁27が公知のミクロファブリケー ション手法で設けられ、隔壁を挟むようにドレイン電極 22とソース電極23が設けられる。ドレイン電極22 とソース電極23を設ける手法としては、例えば、イン クジェット法により電極成分を含んだ流体をインクとし て描画を行なう方法であってもよい。ドレイン電極22 とソース電極23が基板12上に設けられ、隔壁27が インク流体の広がりを抑止しているので、ドレイン電極 22とソース電極23ともに規定の形状に形成される。 その後、隔壁27は除去され、半導体層(あるいは液晶 層)24とその上に絶縁層25が順次スピンコートさ れ、さらにそのトにゲート電極26が施されてTFTが 作られる。

【0027】図10は、本発明による図9と同じ構成の TFTを作製する例で、各部材の数字は、図1及び図9 と共通である。図10において、基板11は光触媒層又 は高温報水件券現層が設けられた原板12の疎水性の表 面に微小親水性領域の配列パターンが形成されるように 光叉は熱の照射が行なわれている。図10では、隔壁2 7は設けられていない。しかし、ドレイン電極22とソ ース電極23を設けるべき部分に、電極物質を含有する インク流体でインクジェット描画を行うと、隔壁は設け られなくとも上記に述べたように液の広がりが抑止され ているので、容易にドレイン電極22とソース電極23 が設けられる。図10では、図9で隔壁27が設けれた 部分にも微小親水性領域のパタンが形成されていても、 この部分にはインク流体の描画は行なわれないので薄膜 は形成されず、しかもドレイン電極22とソース電極2 3を形成するべきインク流体の広がりを阻止している。 【0028】別の態様としては、電極物質を含有するイ ンク流体を疎水性としておいて、原板上の逆パターン状 領域を活性光で照射又は熱の印加を行って親水性として おいて、疎水性インク流体が疎水性微小領域に受容され るようにインクジェット方式の描画を行うこともでき る。このようにして導電層からなるソース電極およびド レイン電極はインクジェット法の措画域から広がること なく、パターン画像に対応した高精細な導電パターンが 形成される。さらにこの上から半導体層、絶縁層を逐次 スピンコートで作成し、敷除にゲート電像をインクジェ ットで付与すれば、TFTが完成する。ここで半導体期 に液品用窓分子を使用すれば、浮歌を記ディスフレーが できる。このように、従来のように真空装置やフォトリ ソグラフィーの工程がよったく不要なTFT製造が可能 となる。

【0029】上記の本発明では、インク流体に親和性を 有する微小領域のパターンを簡易に形成させるために、 光伸媒件の金属酸化物及び/又は熱の印加によって極性 が変化する金属酸化物(熱応答性とも呼ぶ)からなる原板 など少なくとも該金属酸化物を表面に有する原板を用い る。光触媒性の金属酸化物は、活性光の照射を受けると 疎水性から親水性に極性が変化する。したがって、原板 表面にパターンに対応した便様の活性光の輻射を行なう ことによって容易に親水性領域を形成することができ る。また、熱応答性の金属酸化物は、特定の温度(高温 親水性発現温度と呼ぶ)以上に加熱した場合に疎水性か ら親水性に称性が変化するので、熱ヘッド又は光熱変換 性の輻射光などによって選択的に加熱して加熱領域を親 水性領域に形成させることもできる。活性光の照射又は 熱の印加は、光源と該風板との間にパターン形状又は逆 バターン形状のフォトマスクを介してなされる活性光の 照射、レーザー光のバターン状の走査電光、熱ヘッドの 走査によるパターン状の熱のED加及び光熱変換性の輻射 線のパターン状照射のいずれかによって行うのが好まし W.

【0030】本発明において、親水性とは、インクジェ ット方式で適用する薄膜形成物質含有親水性インク流体 の液滴を受容できる程度の親水性(パターン状の光照射 領域の場合)、又はインクジェット方式で適用する薄膜 形成物質含有酸水件インク流体の液滴を反発できる程度 の親水性(逆パターン状の光照射領域の場合)、を意味し ており、具体的には親水性領域の水に対する接触角が3 0度以下である。また、親水性領域と、相接している疎 水性領域とは、インクの液滴の境界を越えての拡散が実 質的に抑止される程度の親水性・疎水性の差が必要であ って、そのような差は、それぞれの領域の水に対する接 触各の差が20度以上であり、好ましくは40度以上で あり、差が大きいほど右利ではあるが、90度を超える 必要はない。これだけの差があれば、本発明の基板用の 原板材料では、通常必ずしも子め原板に確水化処理を施
 す必要はないが、多くの場合は次ぎに述べる疎水化処理 を施すことも好ましい。

[0031] 原映上にインク流体に観和性をもっ端小観 和性領域を形成する前に、原版を疎水性有機化合物に換 触させることによって原版を油の機大性を操化する方法 が観和性領域と非親和性領域との極性の差を増大させて 顕著な効果をあげる。予処原表面の個水性を強化して おして、そのあとで行なわれる親和性の調か削減の形 成は効果的に行なわれて、微小領域の個水性度には実質 成と効果的に行なわれて、微小領域の個水性度には実質 的な影響は及ばない。確水性有機化合物は、気体叉は液 体が好ましく、特に気体が充分な接触を果たす点で優れ ている。

【0032】以上で極性パターンの形成方法に含めて、 本発明によるミクロファブリケーションの方法の要点に ついて説明をしたので、更なる詳細を本発明に用いる原 板から順次説明する。

【0033】II. 基板の作成方法

(金属酸化物) 本発明のミクロファブリケーション用基 板は、極性の差異に基づくパターンを付与できるよう に 光触媒件の金属酸化物及び/又は熱の印加によって 極性が変化する金属酸化物(熱応答性金属酸化物とも呼 ぶ)からなるか又は該金属酸化物を表面に有するガラス 板、金属板、プラスチック板を原板としている。光触媒 性の金属酸化物とは、光の照射を受けて親水性/疎水性 の極性が変化する金属酸化物を指しており、極性を変化 させる光を活性光と呼んでいる。また、熱の印加によっ て極性が変化する金属酸化物すなわち熱応答性金属酸化 物は、光触媒性金属酸化物の中に比較的多く見られる が、光触媒件であるとは限らない。これらの金属酸化物 は、セラミックや半導体のなかにも見られる。光触媒能 を有する物質は、基底順位と伝導体が近い真正半導体と 不純物準位に依存する酸化パナジウムや酸化鋼などの仮 性半導体との両方に見られる。

【0034】本発明に用いる光触媒能を有する金属酸化 物は、いろいろの形態の金属酸化物に見られ、単一の金 **風酸化物。複合酸化物のいずれの場合もあり、また後者** の場合は、 西溶体、 混晶、 多結晶体、 非晶質固溶体、 金 属酸化物微結晶の混合物のいずれからもこの特性を有す るものが認められる。このような特性をもつ金属酸化物 は、経験的に周期律表のOと VIIA (ハロゲン元素)族 を除く第3~6周期に属する金属元素の酸化物に見いだ される。以下に述べる光触媒件の金属酸化物は、熱応答 性でもあるが、一部の酸化鉄には、光触媒性ではない が、熱応答性のものもある。以下の説明では、光触媒性 を有する金屋総化物を主体にのべるが、必ずしも光触媒 件ではないが熱応答性金属酸化物(酸化鉄など)も合わせ て説明する。なお、上記金属酸化物は、使用目的から水 に対する溶解度は、水100ミリリットルについて10 mg以下、好ましくは5mg以下、より好ましくは1m g以下である。

[0035]光触線能を有する金額線化物の中でも、酸 化チタンと酸化亜額は好ましく、これらについてます波 明する。これらは、いずれら木発明の素板に利用でき る。特に酸化ナタンが場域(つまり表面性の光変化の敏 整性)などの点で指さし、酸化チタンは、イルナイトやキタンスラグの硫酸加熱原成。あるいは加熱爆素化 後酸素能性など限知の任意の方法で作られたものを使用 できる。

【0036】酸化チタン又は酸化亜鉛を含有する層を原

級(すなわち基板支持体)の表面に設けるには、たとえば、の底化チクン機能高又は酸化亜溶機結晶の分散物を 原板上に電散する方法、の能設したのち角成してバイン ダーを秘慮或しは除去する方法、の原族上に素着、スパ ックリング、イオンプレーティング、CVDなどの方法 で酸化チクン (又は酸化配給) 服を設ける方法、の例は ばチタニウムアトキシドのようなチタン有機化合物を原 数上に築命したのち、焼蛇能化を施して酸化チクと発 する方法など、既知の任意の方法と用いることができ る。本学明においては、東空無着又はスパッタリングに よる酸化チクタ 海径特に好ました。

【0037】上記の又は四の酸化チタン微結晶を塗設す る方法には、具体的には無定形骸化チタン微結晶分散物 を塗布したのち、焼成してアナターゼまたはルチル型の 結晶酸化チタン層とする方法、酸化チタンと酸化シリコ ンの混合分散物を塗布して表面層を形成させる方法、酸 化チタンとオルガノシロキサンなどとの混合物を塗布し てシロキサン結合を介して支持体と結合した酸化チタン 層を得る方法、酸化物層の中に酸化物と共存できるポリ マーバインダーに分散して塗布したのち、焼成して有機 成分を除去する方法などがある。酸化物微粒子のバイン ダーには、酸化チタン微粒子に対して分散性を有し、か つ比較的低温で焼成除去が可能なポリマーを用いること ができる。好ましいバインダーの例としては、ポリエチ レンなどのポリアルキレン、ポリブタジエン、ポリアク リル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、ポリ酢酸 ビニル、ボリ蟻酸ビニル、ボリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレンナフタレート、ポリビニルアルコー ル、部分酸化ポリビニルアルコール、ポリスチレンなど の疎水性バインダーが好ましく、それらの樹脂を混合し て使用してもよい.

【0038】上記のの酸化チタンの変交素養を行うに、例えば通常真空素養護内の蒸着用加熱の熱調に金属チタシを置き、全がス圧10°Pa、酸素分比圧が30~95%になるようにしながら、チタン金属を悪念さる。また、スパッタリングによる場合は、例えばスパッタ装置はにチタン金属ターゲットをセットしてAF/0 は近めの「40・Paに調整したのち、RFパワー200%を投入してスパッタリングを持ちのイクで酸化チタン海駅を加速したのち、RFパワー200%を投入してスパッタリングを行って酸化チタン海駅を加速した時間とサタン海駅を加速した。

【0039】一方、本売時に除化亜鉛器を使用する場合、その酸化亜鉛器は取知の任意の方法で作ることができる。とくに金属亜鉛板の表面を電粉器化して低化皮膜を形成させる方法と、真空無着、スパックリング、イオンプレーディング、CVDなどによって酸化亜酸は限を形成させる方法が射ましい、機化亜鉛の蒸着製は、上記の酸化チタンの蒸着と同様に金属亜鉛を酸素がみ存在下、完業日と依例に発を粉成させる方法が対ました。

で亜鉛金属膜を形成させたのち、空気中で温度を約70 0° Cにあげて酸化させる方弦を用いることができる。 そのほか、修載亜鉛の途布層やセレン化亜鉛の湾層を酸 化性気流中で加熱しても得られる。

【0040】酸化チタンはいずれの結晶形のものも使用 できるが とくにアナターゼ型のものが感度が高く好ま しい。アナターゼ型の結晶は、酸化チタンを焼成して得 る過程の様成条件を選ぶことによって得られることはよ く知られている。その場合に無定形の酸化チタンやルチ ル型酸化チタンが共存してもよいが、アナターゼ型結晶 が40%以上、好ましくは60%以上含むものが上記の 理由から好ましい。酸化チタンあるいは酸化亜鉛を主成 分とする層における酸化チタンあるいは酸化亜鉛の体積 率は、それぞれ30~100%であり、好ましくは50 %以上を酸化物が占めるのがよく、さらに好ましくは酸 化物の連続層つまり実質的に100%であるのがよい。 しかしながら、表面の親水性/親油性変化特性は、酸化 亜鉛を電子写真感光層に用いるときのような著しい純度 による影響はないので、100%に近い純度のもの(例 えげ98%)をさらに高純度化する必要はない。それ は、本発明に利用される物性は、導電性とは関係ない膜 表面の親水性/親油性の性質変化特性、すなわち界面物 性の変化特性であることからも理解できることである。 【0041】しかしながら、光の作用によって表面の親 水件が変化する性質を増進させるためにある種の金属を ドーピングすることは有効な場合があり、この目的には イオン化傾向が小さい金属のドーピングが適しており、 Pt. Pd. Auをドーピングするのが好ましい。ま た。これらの好ましい金属を複数ドーピングしてもよ い、ドーピングを行った場合も、その注入量は酸化亜鉛 や酸化チタン中の金属成分に対して5モル%以下であ

る。
【0042】次に、本発明に用いることができる別の化合物である一般式RTiの。で示したチタン酸全属態について記す。一般張RTi0。たおいて、Rはマグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、パリウム、ベリリウムをとの周期律表のアルカリ土類元素に裏する金属原子であり、とくにストロンチウムとバリウムが発息しい。また、2種以上のアルカリ土類金属原子をその合計が上記の式に化学業績的に整合する限り共存することができる。

【0043】次に、一般式AB₂.,C,D₃.,E,O₂。で表されを配合物について説明する。この一般式たおいて、 れお水電解子及ゲトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、リチウムをどのアルカリ金属原子から選ばれる1種原子で、その合計が上記の式に位字量論的に整合る限りそれらの2種以上を共化してもい、Bは、上記のRと同義のアルカリ上類金属原子又は治原子であり、両様に化字量論的に整合する限りるは、といました。 スカンジウム及びイットリウム並びビランタン、モリウム、フラセオジウム、ネオシウム、ホルミウム、スウロビウム、がリニウム、アルビウム、ツリウム、イマテルビウム、ルテテウムなどのランタノイド系元素に属する展りそれらの2種以上を共存してもよい。Dは問期未表のうれ後元素から選ばれた一種以上で、バケンへ、ニオブ、タンタルが挙げるれる。また、化学量論関係を満たす限り、2個以上の5カ版の企脈展下が共存してもよい。Eは同じくチタン、ジルコニウム、ハフールなどの4カ版元素に属する金属原下が共存してもよい。なは10〜20年数で30歳の機能を表す。

【0044】RTiO2。一根式人B:、C,D2。F,O 10で表される上記化合物、S nO2、Z rO2。Bi 103。FeO、(y=1~1.5)で表される能化供とくにFe、O3。Min型が原形成化も、酸化チクン及び を使用が必要がある。可能力が変更がある。の上記光度性と又は死亡各位金属酸化物の酸性子の分散物を原板上に塗装する方法。の強度上たの方規或 レアバイングーを発度減いは除べする方法。の原注上上記酸化物を各種の真空障膜法で携形成する方法。の原注上上記酸化物を各種の真空障膜法で携形成する方法。の例 大ば金属元素のアルコレートのような有機化合物を原板 上に塗布したの5。加水分階で生。それに規模取位として適当な厚みの金属清膜とする方法、の上記金属を合む塩酸塩、硝酸塩などの水溶溶を加速スプレーマる方法など、民地の任意の方法を用いることができる。

【00451 例えば、上腔の、のの除数方法によってチタン酸パリウム散料子管能型するには、チタン能パリウムとシリコンの混合分散物を塗布して表面層を形成させる方法、チタンを別パリカムとオルガノボリシロキサンまたはそのモノマーとの混合物を資布する方法をどうます。また、酸化キタンの項で述べたように、酸化物解の中に酸化物と共存できるボリマーバインダーに分配して能力に大きのよりでは、酸化ナタン周辺で達かたものと同じである。この方法によって、チタン酸パリウム以外にチタン樹マグネシウム、チタン酸カリウム、チタン酸カリカ、

【0046】同様にして上記の、@の途認方法によって CsLa;NbTi;Oi。 競技子を鑑改することも可能で ある、CsLa;NbTi;Oi。 数粒子は、その位字彙論 に対応するCs;COo,La;Oo, NbOo,TiOoを 乳鉢で競粉砕して、自金るつぼに入れ、130°Cでう 小はで放松中に、それを冷却してから乳鉢に入れて繋ぎクロン以下の微粒子に粉砕する。このCsLa;NbTi;Oi。 は、変なが、100°Cでう のにより、変ないのである。このCsLa;NbTi;Oi。 の中に分散し、生布して再販を形成した。この方法は、

能である。

 $CsLa_2NbTi_2O_{10}整徴粒子に限らず、HCa_{1.6}$ $La_{0.6}Nb_{2.5}Ti_{0.6}O_{10}$, HL $a_2NbTi_2O_{10}$ な ど前述のA $B_{2-2}CxD_{3-x}E_1O_{10}$ 、(0 \leq x \leq 2) に 適用される。

【0047】上記3の真空薄膜形成法を用いた光触媒性 又は彝広答件金属酸化物層の形成方法としては、一般的 にはスパッタリング法あるいは真空薄膜形成法が用いら れる。スパッタリング法では、あらかじめ単一もしくは 複合型の酸化物ターゲットを準備する。例えば、チタン 酸バリウムターゲットを用いて蒸着膜用の原板の温度を 450°C以上に保ち アルゴン/酸素混合雰囲気中で RFスパッタリングを行うことによりチタン酸バリウム 結晶薄膜が得られる。結晶性の制御には必要に応じてポ ストアニーリングを300~900°Cで行えばよい。 本方法は前述のRTiOa(Rはアルカリ土類金属原 子)をはじめ他の前記光触媒性又は熱応答性金属酸化物 にも、結晶制御に最適な原板温度を調整すれば同様の考 え方で薄膜形成が可能である。例えば酸化錫薄膜を設け る場合には原板温度120°C、アルゴン/酸素比50 /50の混合雰囲気中でR.F.スパッタリングを行うこと

により酸化解結晶の本目的に沿う薄膜が得られる。 [00 48 】上窓の金属アルコレートを用いた方法 も、バインゲーを使用しないで目的の薄膜形成するにはバ リカムエトキンドとチターのカートキンドの融合にはバコ リカムエトキンドとチターのカートキンドの融合したが オーの表面を加水分解したのち、200° C以上に 他駆してチタン酸パリウムの薄膜を形成することが可能 である。本方式の方法も前並した他の肝丁1 o。 (Rは アルカリ土類金属ボー)、AB」、C、PューE、O 16 (A、B、C、D、Eはそれぞれ前記の定義の内容を 表す)、SnO1、ZrO2、S1 O2、B1 O2、Bびド e2のの濃度別形はご園肝を多なが

【0050】金属酸化物薄膜の厚みは、上並のいずれの 場合も0.1~1000nmがよく、質ましくは1~ 1000nmである。さらに好ましては300m以下 として光干渉の歪みを防ぐのがよい、また、光触媒活性 化作用を十分に発送せるには厚みが5nm以上あるこ とが軽傷である

【0051】バインダーを使用した場合の上記光触媒性

又は熱応答性金属酸化物の導層において、金属酸化物の 体積率は50~100%であり、好ましくは90%以上 を酸化物が占めるのがよく、さらに好ましくは酸化物の 連続層つまり実質的に100%であるのがよい。

[0052] (極性の差異によるパターン形成)本発明 のミクロファブリケーション用蓋板は、原板上に規則的 に配列したパターン状に活性光照射又は熱の印加が行な われて極性の差異によるパターン状態域が形成された基 板である。

【3053】 < 派性光照線による銀水性循線の形成>原 板表順に膨水性頻域を形成とせるために照射される活性 外の次端は、光線度性金属化合物の悪光域の域を列光、 すなわた光級収域に担当する該長の光を発する水源であ 。 所えば光地域性金属化合物が原化チランの熱で では、アナターセ型が387 n m以下、ルチル型が413 n m以下の紫外部に感光域を有している。 上として紫外域を寿力を光源としたがって使 かり、上として紫外域を寿力を光温といえる。 液性光の の別とで大の機は、光地域作用によって親水性前域の健康の分 者を形成させる手段には、面雾光方式、走査方式のいず れでもよい。

【0054】前来、すなわら面部光方式の場合は、一般 水光を用いるが、原程上の開水性化されて金額換のみが 活性光の照射を受けるようにフォトマスクを介して原板 上に実照射して、照射された上記領域の表面を耐水性に する力まである 前底光方式で結構がの原料を行うのに 適した光密は、水銀灯、タングステンハロゲンランブ、 その他のメタルハライドランナ、キセノン放電灯などで ある。

【0055】機水性とするための照射光像は、0.1~ 1000J/cm²、対意しくは0.2~100J/cm²、より好ましくは0.2~10J/cm²である。また、光頻線反応には相反開か成立することが多く、例えば10mW/cm²で10秒の電光を行っても、1W/cm²で1秒の電光を行っても、同じ効果が得られる場合と多く、このような場合には、活性光を発光する光端の影形の機は近たなる。

【00561検析、すなわち走査式業光の場合は、走査される収斂が必須販上のビーム任が線水性化するべき 領域に対応するサイズと影状の照明間を与えるように光 学系が販定される、走査光潔には、流性光を照明するレーザー光源が解ましく、活性光のビームを発表する公知 ルレーザーを用いることができる。例えば、レーザー光 源として発微波長を325 mmに有するペリウムカドミ ウムレーザー、発微波長を351. ~363.8 mm に有する水冷アルゴンレーザー、330~440 mmに 有する硫化亜鉛ペカドミウムレーザーなど用いること ができる。さらに、紫外様レーザー、近紫外様レーザー、近紫外様レーザー、近紫外様レーザー、近紫外様レーザー、近紫外様レーザーのできる60~440 mmに 有する整化ガリウム系のInGaN系量子井戸半導体レーザー、及び緊急波長そ360~430nmに有する整備を「いいり。 反映大イン変反変対応のレーザーを使用することもできる。レーザー出力がの・1~300Wのレーザーで顕射をすることができる。推薦に用いて遠野川の温体レーザーを開像変調しない状態で用いてもよい。また、バルスレーザーを用いる場合には、ヒーク出かが1000Wのレーザーを照射するのが指出しい。 原収が適明である場合は、原板の襲動から支持体を通して露光することもできる。

【0057】<熟の印加による親水性領域の形成>酸化 チタンなどの光塊域性化合物をはじめ、温度を250℃ 以上に高めると親水性となるいわゆる高温親水性の化合 地は、活性光の原料光の代わりに上型の温度への加熱に よって行ってもよい、加熱による親水性到域の形成に は、接触加熱による方法と赤外線などが洗売変情性の輻 射線の主要加熱による方法と赤外線などの形成で は 排線の主要加熱による方法と赤外線などの形成で

【0058】 前巻、すたわち極触加熱によって熱の印加 を行って額水性頭側の形成を行う方式では、銀水性パラ ルンを形成するべき原形上の領域が選択的に加熱されて 観水性に極性変化され、かつ該領域の周辺には伝統が性額 地ように加熱が行われ、環外体質はに開きれた最終性額 坡が情能される。このよう之局部領域の加熱には、公如 の任意の接触型総理禁証。例えば禁熱解放及び解棄型 後継色業をで表示配達や、下が用いられる。それら は、単一の熱記録業子を上次市に駆動きせる方式、熱記 参案子を継续に配例したアレイを直角方向に走立して措 画する方式あるいは二次元表別した記述業子を用いることができ る。

[0059] 後落、すなわた赤外線などの細射線の走差 加熱の方式では、原数上に光熱変換体を設けておいて、 細射線の照射光・吸収して深い変換させる、原数上に 担待させることができ、かつその後のネクロファブリケ ーションの過程に駆影響しない光熱変換体であれば、い すれの光弛変換体を用いてもよいが、対ましい光熱変換 体は、銀微粒子やカーボンブラックなどの炭素微粒子で ある、表面が微性発用の原板はそれ自体が光熱変換性で ある。表面が微性発用の原板はそれ自体が光熱変換性で ある。表面が微性発用の原板はそれ自体が光熱変換性で ある。

【0060】輻射線照射による観水化は、上記の熱印加による観水化の熱の印面を光微変換比と輻射線の照射の 出外合わせに代えたもので、原理的には熱の作用に対 く観水性化という点で同じである。新ましい輻射線光源 は、赤外線灯、ハロゲン・タングステン灯、赤外線を放 射する間体レーザー又は赤外線域の光を放射する半導体 レーザー、大容量コンデンサーからの放電によってフラ ッシェ光を発するが、熱変線系装置とが用いられ る。また、光然変換体の種類によっては、赤外線に限定 なれず、光微変線体の種類によっては、赤外線に限定 光線、たとえばキセノン放電灯や可視域の光を放射する 半導体レーザーも用いられる。

【0061】特に好ましい熱源は、赤外線を放射する固体レーザー、又は赤外線域や可視域の光を放射する半線体レーザー、赤外線灯、キセノン放電灯、大容量コンデンサーからの放電による間歇フラッシュ発光装置であ

り、これらの光源からの光は趣向装置によって原板上の 親水性化させるべき領域に収斂光として照射される。

【0062】輻射線の走去による環状性循環形成の場合 に、とくに好ましいのは、赤外線レーザー光源を使用し て、レーザービームで原産しの根水性化するべき各領域 を走まする方式が行われる。 哲ましいレーザー光源の例 として、近赤外線、赤外線の成分の多い平等株レーザー、イ Gレーザーで、ハリウムカドミウムレーザー、YA Gレーザーを続けることができる。レーザー出力が0. 1~300%のレーザーで無効性することができる。また、パルスレーザーを早れる場合には、ビーク出力が1 000%、好ましくは2000%のレーザーを照射するのが軽ましい。

【0063】III.インクジェットによる素子構成材料バ ターンの形成上配した方法で犠牲変化パターンが形成さ 九た基板には、素子を構成する材料の低気溶薬をインク ジェット方式によって設けられる。脱形成材料を含有す るインク流体を基板状のインク流体に観が軽を有する領 域に吐出して設備域に像核の薄膜を形成せせる方法につ いては、すでに関しと図10を用いて設明した。

【0064】インタジェットによる指南は、基準上のインク流体に対して積和性のある領域のすべてに対して行なう必要はなく、目的とする影子化たとえばTFT)の設計に応じて当該インク流体の港腰を形成するべき個所に 超抗的にインク流体を発することができる。インタ流体の液流を割削させない。後期性類がイン液体の関係形成用で長足しておいてもよく、あるいは別の難知のイン方法体の関係形成用に長足しておいたとは、たとは、基度しの機計の分とが、基準した場所とあり、企業関域に別が持定の材料を含むインラ流体で調度を形成し、次いで別の設度した別の特を含むインラ流体で調度を形成する。 定式を対して、自己の配性パターン形成、領水性傾成が形況で表別で表別を指数を表別に、別いて表別を制度を形成し、次いで別の強度した別の特を含むインラ流体で制度を形成で表別を表別を対して、表別に対して、表別に対して、表別に対して、表別に対して、表別により、表別に対して、表別により、表別に対して、表別に対して、表別に対して、表別に対して、表別に対して、表別に対して、表別に対しました。

る。またインクシェットノスルを複数幅またインクシェット装置によってこれら複数の特定材料含有インク流体 を同時にそれぞれのしかるべき親和性領域に吐出操作し て複数の落腹を同時形成させることもできる。

【0065】また、インク流体の液端は描画領域の境界 を越えて広がることはなく、かつ描画領域的では複数の 効力領域にまたがって限速度もあので、液流が各額小 領域的に十分広がる量だけ吐出されているのであれば、 溶液の担止が軽性パターンに忠実なパターン状である必 要別さない。したがって、薄腮形成操作が着しく簡易とな り、指画積度の許容度も広ぐとることができて、本発明 のミクロファブリケーション基板を用いる素子作製方法 を有利にしている。

【0066】 湾販券成用インク流体について述べる。 湾 服助成材料は、インク流体に分散あるいは溶解し得る、 かつインクジェット方式で申出して基底上の凝測性領域 に駆助成し得るものであれば、本売期の最長湾販売成方 法に用いられる。形成させるべき像状活響影形ドレイン電 体やソース電路をどのような容電代源酸である場合に は、導電性高分子、等電性炭料料、金属粒子や金属箱 部体などの分散液や溶液が導電性像状薄影形成用インク 流体として用いられる。

【0067】漢案性高分子としては、ポリアセチレン、 ポリピロール、ポリ (N-メチルピロール)、ポリ (3 ーメチルピロール)、ポリチオフェン、ポリ(p-フェ ニレンビニレン) ポリアズレンなどのπ電子共役系を鎖 状に有する高分子にAsFs, ClOa, BFa, Is. B r,などをドーパントとして加えたものが知られてい る。ボリビニルカルバゾールで代表される電子写真用の 電荷輸送物質の有機性分散液の形で使用できる。無機導 電性インクとしては、カーボンブラックやグラファイト 粒子を表面親水処理して水系分散液としたもの、あるい は表面親水処理しないで疎水性溶媒に分散したものを用 いることができる。グラファイトは、異方性の導電性を もち、微粒子化して界面活性剤と分散媒の選択によって 分散可能であり、いわゆるカーボンブラックは粒子サイ ズが1~10nm, 多くは2~5nm程度の微粒子が葡 葡房状に会合して光吸収能を極度に高めた形態をとって いて、これも同用に分散可能である。

【0068】金属の導電性薄膜層の形成には、金属微粒 子の分散液をインク流体に用いてもよく、別の方法とし ては、金属前駆体として金属塩水溶液をインク流体とし て使用し、金属塩漬膜を還元して金属薄膜を形成させる 方法がある。前者の例には、銀微粒子、例えば市販のコ ロイド状銀粉末をポリビニルアルコールやゼラチンなど の分散媒水溶液に分散させた分散液をインク流体とする ことができる。後者の例には、2種のインク流体、例え ば第一のインク流体として硝酸銀水溶液、第二のインク 流体として、アスコルビン酸の中性又はアルカリ水溶液 やフェーリング溶液などの還元剤水溶液と、をそれぞれ 別のインクのズルから同時に又は連続して同じ親和性パ ターン領域に吐出させて基板表面で銀銭反応によって銀 落膜を形成させることができる。絶縁層の薄膜を形成す るには、各種の公知のレジスト組成物の分散液を用いる ことができる。

【0069】インクジェット装置は、公知のものを適用 することができる。図11は、インタジェット方式のパ ターン海球装置の一盤接を示すものであって、未受い この患様に限定されるものではない。図11において、 イン交流体の液滴16を基板11上の流体に対して観和 作の範値31まに肝可能に構造されたインクジェット式 添加出ルッド2と、インジェット式流動出沿ッド 2と基板11上との相対位置を受更可能に構成される態 動手段々と、イングジェット式流動引出ペッド2からの インブ流体の液消16の出出および駆動手段4による態 動を制御信号51によって制御する制御手段30と、特定インク液体の出出さる べき特定の銀相信制域13と特定インク液体の出出さる べき特定の銀相信制域13と特定インク液体の出出さる が急性出されて運転が振波されるようにイングジェット式 流海出出ルッド2と基板11上との相対位置を制御し、 つづいて特定の規和性の領域13にイングジェット式流 油出出った。2とが、11との相対位置を制御し、 では、12から制御信号5に位ってインク流体の 流流16を担出させる。七小領域13は、流滴を受容し ており15とを

【0070】イングジェット式流源中出ペッド 2には、 インク流体31が入れられたインク流体時間番32がパ イプ33を介してインク流体31を採件可能は発され ている。インク流体31としては、下FTの退計に従っ で別返させるで、東京駅村長 世出作の第年版制のに応じ で種類が変えられる。また、浮蔵形成建作の効率化のた めに、インク流体貯留権ーイングジェット式液源世出ペットで知起、複数能とあたいてもよい。

[0071]インタジェット方式の落砂出れ、ドの香 海峡村方水としては、圧電体本子、例えばPCT ボー 海峡力が変化に体質で化を生じませて液液を出出させる様 成りらの、発性の気による影響によって溶液を吐出させる様 である。大きなペッド制度のもの、あるいは実効体又は電圧 切加によるスパークによって気化を起こさせてそれに作 方圧力によって液液を吐出させるようなペッド構成のも の、など分割のインクジェット方式を選択することが出 来る。

【0072】駆動機構4は、41と記したモータM1、 42と記したモータM2および昭元しない機構構造を備 えており、イングシェトン素が無地出へッド2ととした。 X種方向(図11の様方向)およびY軽方向(図1 1の度付き方向)に撤送可能に構成されている。モータ M1は駆動信号SAに応じてインジェット式流神出 ヘッド2をX執方向に撤送可能に構成される。モータM 2は駆動信号Syに応じてイングジェット式流神出出へ ッド2をX執方向に撤送可能に構成される。モータM 2は駆動信号Syに応じてイングジェット式流神出出へ ッド2をY執方向に撤送可能に構成される。

【0073】なお、駆動機構4は基板11に対するイン ジェット式液源が出へッド2の位置を根的的企業化可 砂で構成を備えていれば十分である。このため上記構成 の他に、基板11がインタジェット式流源吐出ヘッド2 に対して動くものであっても、インクジェット式流源吐出へッド2 はハッド2と、基板11とがともに動くものであっても よい。

【0074】なお、以上の説明は、本発明の説明および 例示を目的として特定の好適な実施例を示したに過ぎない。したがって本発明は、上記実施例に限定されること なく、その本質から逸脱しない範囲で更に多くの変更、 変形をも含むものである。

【0075】IV、原板の疎水性強化処理

本発明の上記したミタロファブリケーション用基度は、 活性光照射 又は然の印加によって低性変化のパターンを 形成する前に、原数表面の部本性を強化する契理を施し でおくと、液にしみや液形はが一層利止されて薄膜形成 が指定からたいしたして軽がさるも、森林性地の が行なわれても、活性光の原射又は然の印加をうけると 諸本性主義化合物のほとんどは実態ガスと水に変化して、 表面の海水性機が揺するので、森林性地化型型の体に 形成される親木性領域の観水性の程度には影響を与える ことなく、非照射(非加熱)領域ののみが違初的に個本化さ れる。

【0076】以下に、原販の総水性強化提別を説明する 高・酸水性液化平段としては、原板表面へ疎水性物質 健水化剤とも呼ぶの建り付け処理、スプレー処理、気 化・破輸法、気体接触法、浸透処理など公知のいずれの 方法、方式をも貼いることができる。しかしながら、筒 身である点で、気体接触法が覚ましい。気体接触法は、 例えば空気恒温槽内に有機化合物気体を導入したり、揮 発性の有機化合物を導入して植内を加進して行うなどを 挙げられる。

【0077】 <疎水性強化の方法>

a. 塗り付け処理は、液体及び固体状の離水化剤に適用 できる離水層の付与方法であり、離水化剤が液体の場合 は、直接塗り付けてもよく、また固体の場合や、液体で あっても場合により、適当な溶剤に溶解あるいは分散し たり1、下海状として塗り付け返避を行う。

に分した機などした。分別のか場としては、グラビア建 布、リバース建布、ホッパー接布、スリット接布などの 途布関他方式など公知の方法が適用できる。また、酸水 化剤を租特した媒体を介して原収上に鑑り付け液酸を形 成させるシート規模が質ましい方式の一つである。この 方法には特盤 2655337号に認め方法を挙げる だかできる。様水化剤を担持する媒体には、フェルト、 締れ、スリットや細孔を有する金質などを用いることが できる。この中でも特別下8-29008号。 290087号。同9-138493号公報に記載され ているスポンジなどによる処理液塗り付けの方法を好ま 1く物間で含る。

【0079】塗り付け処理の好ましい塗り付け量は、疎水化剤の濃度などによって異なるが、適常10~100 m1/m²、好ましくは15~50m1/m²である。 【0080】b、スプレー処理

スプレー処理すなわち喧霧処理は、塗り付け処理に記し たと同様に液状あるいは分散液状にした酸水化剤又は疎 水化剤溶液を原敷表面に鳴霧することによって液水化 行う方法である。また、噴霧液量を必要疾給液量以上と して適用表面を流下する余分の酸水化剤あるいは酸水化 して適用表面を流下する余分の酸水化剤あるいは酸水化

翻窓液を循環させて再列用してもよい、酸水化剤あるい は疎水化剤溶液の暗霧方法、方式、ノズルの数や形状を 問わず、また単一の可動ノズルを移動させながら噴霧し ても、複数の固定ノズルを用いて噴霧してもよい。ま た、原板を固定してノズルを移動させながら噴霧して も、ノズルを固定して原板を移動させながら噴霧しても よい、このなかでも特別平8-123001号、同9-160208号、同9-179272号公報に記載され ている砂水化剤あるいは砂水化剤溶液を暗射する複数の ノズル孔が一定の間隔で原板の搬送方向と交差する方向 に沿って直線状に並べられたノズルとこのノズルを搬送 経路上の原板に向かって変移させるアクチュエーターと を有する疎水化剤塗り付け装置によって疎水化剤あるい は確水化初溶液を暗霧する方法がとくに好ましい。本発 明の方法に適用されるインクジェット方式の疎水性強化 には、静霊叶出型に限らず公知のインクジェットプリン ターを使用することができる。

気体療験法は、昇率性の個体線水化剤あるいは解発性の 線水化剤や薬剤・セすい端水化剤が高を加騰して気化 、原果表面に接触させて酸水化剤の皮限を凝筋が成さ せる方法である。この方法に好都合な効果をもつ好まし い有機化合物は、湯点が30~200℃にあって、かつ 30~10~00~00減度細で安定な有機化合物であり、

中でも好ましい沸点範囲は50~100°Cである。 【0082】d、気体接触法

【0081】c. 気化・凝縮法

疎水化剤が気体の場合、とくに前記したフッ素含有有機 化合物の場合には、印刷販板をこの気体を含んだ雰囲気 のなかに置くことによって高度の疎性強化を行うことが できる。

【0083】e. 浸渍法

浸漬槽を設けて印刷原板を浸漬する方法も用いることが できる。

[0084] <藤水化別ン本発明において、「緑水性」 とは、原販上で水高酸性角が40度以上、好ましくは6 0度以上であって、緩水性倒線の水高酸触角より640 度以上高いことを意味する。このようを離水化剤の要件 に適合する化合物は、有機低分子化合物、有機圧素化合 物の中に見いでは、有機低分子化合物、有機圧素化合 物の中に見いでは、有機

【0085】1)有機低分子化合物

総本代制として本界別に用いられる有機成分子化合物 は、相機成分化と対する有機性/無機性の比が0.7以 上である有機成分子化合物で、ここで、低分子化合物と 呼んでいるのは沸点又は進点を有する化合物という意味 で用いており、そのような化合物を通常分子景は200 以下、多くは100以下である。

[0086] 有機概念図における有機性/無機性比が 0.7以上の有機低分子化合物は、具体的には脂肪族及 び芳香族投化水素、脂肪族及び芳香族丸ルボン酸、脂肪 族及び芳香族アルコール、脂肪族及び芳香族エステル、 脂肪族及び芳香族エーテル、有機アミン類、有機珪素化 合物、また、印刷用インキに添加できることが知られて いる各種溶剤や可塑剤類の中に見られる。

【0087】好ましい脂肪族炭化水素は、炭素数8~3 ①の より好ましくは炭素数8~20の脂肪族炭化水素 であり、好ましい芳香族炭化水素は、炭素数6~40 の、より好ましくは炭素数6~20の芳香族炭化水素で ある。好ましい脂肪族アルコールは、炭素数4~30 の、より好ましくは炭素数6~18の脂肪族アルコール であり、好ましい芳香族アルコールは、炭素数6~30 の、より好ましくは炭素数6~18の芳香族アルコール である。好ましい脂肪族カルボン酸は、炭素数4~24 の脂肪族カルボン酸であり、より好ましくは炭素数6~ 20の脂肪族モノカルボン酸及び炭素数4~12の脂肪 族ポリカルボン酸であり、また、好ましい芳香族カルボ ン酸は、炭素数6~30の、より好ましくは炭素数6~ 18の芳香族カルボン酸である。好ましい脂肪族エステ ルは、炭素数2~30の、より好ましくは炭素数2~1 8の脂肪酸エステルであり、好ましい芳香族エステル は、炭素数8~30の、より好ましくは炭素数8~18 の芳香族カルボン酸エステルである。好ましい脂肪族エ ーテルは、炭素数8~36の、より好ましくは炭素数8 ~18の芳香族エーテルであり、好ましい芳香族エーテ ルは、炭素数7~30の、より好ましくは炭素数7~1 8の芳香族エーテルである。そのほか、炭素数7~30 の、より好ましくは炭素数7~18の脂肪族あるいは芳 香族アミドも用いることができる。

[0088] 具体例としては、2、2、4ートリメチル ペンタン (イソオクタン)、 nーノナン、nーデカン、 n-ヘキサデカン、オクタデカン、エイコサン、メチル ヘプタン、2、2ージメチルヘキサン、2ーメチルオク タンなどの脂肪族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシ レン、クメン、ナフタレン、アントラセン、スチレンな どの芳香族炭化水素;ドデシルアルコール、オクチルア ルコール、n-オクタデシルアルコール、2-オクタノ ール、ラウリルアルコール1個アルコール: ヘキシレン グリコール、ジプロピレングリコールなどの多価アルコ ール;ベンジルアルコール、4-ヒドロキシトルエン、 フェネチルアルコール、1ーナフトール、2ーナフトー ル、カテコール、フェノールなどの芳香族アルコール; 酪酸、カプロン酸、アクリル酸、クロトン酸、カプリン 酸、ステアリン酸、オレイン酸などの脂肪族1個カルボ ン酸;安息香酸、2-メチル安息香酸、4-メチル安息 香酸などの苦香族カルボン酸; 酢酸エチル、酢酸イソブ チル、酢酸-n-ブチル、プロピオン酸メチル、プロピ オン酸エチル、酪酸メチル、アクリル酸メチル、しゅう 酸ジメチル、琥珀酸ジメチル、クロトン酸メチルなどの 脂肪族エステル; 安息香酸メチル、2-メチル安息香酸 メチルなどの苦香族カルボン酸エステル: イミダゾー ル、2、2-ジメチルイミダゾール、4-メチルイミダ ゾール、インダゾール、ベンブイミグゾール、シクロへ キンルアミン、ヘキサメチレンテトラミン、トリエチレ ンテトラミン、オクルエナレテトラミン、アコネチルアミンなど の有機アミン:メチルエナルケトン、メチルインブナル ケトン、ベンプェノンなどのカトン類、メトキシベン ゼン、エトキシベンゼン、メトキシトルエン、ラウリル メチルエーテル、ステアリルメチルエーテルなどのエー アミドなどのアミド類が挙げられる。そのほか、港点が 前記の好点しい範囲にあるエチレングリコールモン ルエーテル、シブロヘキサン、ブチルセロソルブ、セ ロソルブでナートなどの有機溶削も使用することがで きる。

【0089】また、印刷用インキの成分であるアマニ油、大豆油、けし油、サフラワー油などの油脂質、燐酸トリブチル、燐酸トリクレシル、フタール酸ジブチル、ラウリン酸ブチル、フタール酸ジオクチル、パラフィンワックスなどとの可塑剤も挙げられる。

[0091] 有限低分子化合物の中でもベルフルオロ化合物は、疎水化を効果的に行うので好配合である。好ましいペリフルオロ化合物としては、下配の化合物が挙げられる、ベルフルオロ格談、ベルフルオロ布談、ベルフルオロインシリン機、ベルフルオロカブリン機、ベルフルオロカブリン機、ベルフルオロカブリン機、ベルフルオロカブリン機、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリン、ベルフルオロスキリント、ベルフルオロスタノール、ベルフルオロスタノール、ベルフルオロスタノール、ベルフルオロスタリール、ベルフルオロスタリール、ベルフルオロスタリール、ベルフルオロスタリール、ベルフルオロオウラノール、ベルフルオロオウラノール、ベルフルオロオウラノール、ベルフルオロオウラレアルコールでとのベリフルオロ高能誌アルコール。

好ましい有機注案化合物は、印刷原板の親水・親油材料 を含有する層の表面を効果的に疎水化する疎水化剤であ る。この目的に用いられる有機注案化合物としては、オ ルガノボリシロキサン、オルガノシラン及びフッ素含有 珪素化合物を挙げることができる。

a, オルガノポリシロキサン

リ オルガ / ボリシロキサンは、ジメチルシリコーンオ イル、メチルフェニルシリコーンオイルなどで代表され 化合物であり、とくに盛ん飲けり 2以下のオルガノボ リシロキサン類が好ましい。これらの好ましいオルガノ ボリシロキサン型が好ましい。これらの好ましいオルガノ ボリンロキサンはシロキサン結合単位きたり 1~2個の 有機を結合しており、その付機なは、炭素数が1~1 8のアルキル基及びアルコニル基、炭素数が2~1 8のアルキル基及びアルコニル基、炭素数が2~1 18のアルキル基及びアルコニル基、炭素数が2~1 18のアルキル基及びアルキニル基、炭素数が2~1 18のアルキル基としてルース・ シ上の一般では、大田のアリールと、ドドロキ ルが変換してもよい。また、上記のアリールと、ドドロキ ルが変換してもよい。また、上記のアリールと、ドドロキ ルが変換してもよい。また、上記のアリールと、ドロキ ルが変換してもよい。また、上記のアリールと、ドロキ ルが変換してもよい。また、上記のアリールと、 ま、工チル基又はプロビルをたどの低級アルキル基がさ らに置動していてもい。

【0093】本発明に使用できる好ましい有機珪素化合 物の具体例は、下記の化合物であるが、本発明はこれら に限定されるものではない。好ましいポリオルガノシロ キサン類としては、の炭素数1~5のアルキル基を有す るジアルキルシロキサン基、②炭素数1~5のアルコキ シ基を有するジアルコキシシロキサン基、30炭素数1~ 5のアルコキシ基とフェニル基を有するアルコキシフェ ニルシロキサン基及び@エトキシメトキシシロキサン基 又はメトキシエトキシシロキサン基のうち、少なくとも 一つを繰り返し単位として含み、重合度が2~12、よ り好ましくは2~10のポリオルガノシロキサンであ る。また、その端末基は、炭素数1~5のアルキル基、 アミノ基、ヒドロキシ基、炭素数1~5のヒドロキアル キル基又は炭素数1~5のアルコキシ基である。より好 ましい端末基は、メチル基、エチル基、イソプロビル 基、n-アロビル基、n-ブチル基、t-ブチル基、メ トキシ基及びエトキシ基である。その中でも好ましいシ ロキサン化合物は、重合度が2~10のジメチルポリシ ロキサン、重合度が2~10のジメチルシロキサン~メ チルフェニルシロキサン共重合物、重合度が2~8のジ メチルシロキサンージフェニルシロキサン共重合物、重 合度が2~8のジメチルシロキサンーモノメチルシロキ サン共重合物でこれらのポリシロキサン化合物の端末は トリメチルシラン基である。そのほか、1、3-ビス (3~アミノプロビル) テトラメチルジシロキサン、 1,5-ビス(3-アミノプロビル)へキサメチルトリ シロキサン、1、3ージブチルー1、1、3、3ーテト ラメチルジシロキサン、1,5-ジブチル-1,1, 3.3.5,5-ヘキサエチルトリシロキサン、1, 1、3、3、5、5-ヘキサエチル-1、5-ジクロロ トリシロキサン、3-(3,3,3-トリフルオロプロ ピル)-1, 1, 3, 3, 5, 5, 5-ヘプタメチルー トリシロキサン、デカメチルテトラシロキサンなどが挙 げられる。

【0094】特に好まし、汎用化合物として、いわゆる シリコーンオイルがあり、ジメチルシリコーンオイル (市販品では、例えばシリコーンド F96 (信越化学工 業 (株) 製)、メチルフェニルシリコーンオイル(市販 品では、例えばシリコーンド F90 (信越化学工業 (株) 製)、メチルハイドロジェンシリコーンオイル (市販品では、例えばシリコーンド F99 (信越化学工

業(株)製)が挙げられる。 【0095】b. オルガノシラン

酸水化剤として用いることができるオルガノシラン化合 物としては、n - デシルトリメトキシシラン、n - デシ ルトリーt - プトキシシラン、n - オン トキシンラン、n - オクタデシルトリエトキシシラン ジメトキシジエトキシンランなどのシラン化合物も挙げ られる。

【0096】c. フッ素含有有機珪素化合物 フッ素含有有機基を置換基として有するシラン、シラノ ール及びシロキサン化合物も疎水化剤として用いること ができる。好ましいフッ素含有有機珪素化合物には、ポ リフルオロアルキル基(3、3、3-トリフルオロプロ ピル基、トリフルオロメチル基、トリフルオロブチル 基、トリフルオロエチル基、トリフルオロペンチル基、 3、3、4、4、5、5、6、6、6、6~ノナフルオロヘ キシル基)、トリフルオロアシロキシ基(トリフルオロ アセトキシ基、2、2、2-トリフルオロエトキシ 基)、トリフルオロアシル基(トリフルオロアセチル 基)、トリフルオロアルキルスルフォン基(トリフルオ ロメタンスルフォン基、3、3、3~トリフルオロプロ ビルスルフェン基)を右機置機基として有するシラン。 シラノール及びシロキサン化合物が挙げられる。 【0097】具体例としては、メチルー3、3、3-ト リフルオロプロビルジクロロシラン、トリメチルシリル トリフルオロメタンスルフォネート、トリフルオロアセ トキシトリメチルシラン、3、3、4、4、5、5、 6、6、6-ノナフルオロヘキシルトリクロロシラン、 ジメトキシメチルー3、3、3ートリフルオロプロビル シラン、3、3、3ートリフルオロプロピルシランート リメトキシシラン、3、3、4、4、5、5、6、6、 6-ノナフルオロヘキシルメチルジクロロシラン、3-トリフルオロアセトキシトリメトキシシラン、1、3、 5-トリス(3、3、3-トリフルオロプロピル)-1 3 5ートリメチルシクロトリシロキサン、1、 3. 5. 7-テトラキス(3、3、3-トリフルオロブ ロピル)-1.3.5.7-テトラメチルシクロテトラ シロキサン、1、1、3、5、5-ペンタ(3、3、3 ートリフルオロプロビル)ー1、3、5ートリメチルト リシロキサン、1、1、3、5、7、7-ヘキサ(3、

3.3ートリフルオロプロピル)-1,3,5,7ーテ

トラメチルテトラシロキサン、メチルー3、3、3ート リフルオロプロビルシランジオール、3、3、4、4、5、5、6、6、6、6 ーノナンルオロペキシルシラントリ オール、3、3、4、4、5、5、6、6、6 ーノナフ ルオロペキシルメチルシランジオール、ペンタフルオロ エトキシシラントリオール、トリフルオロブロビルオトキ シシラントリオール。

【0098】好ましい化合物は、メチルー3、3、3-トリフルオロプロピルジクロロシラン、3、3、4、 4 5 5 6 6 6 - / + フルオロヘキシルトリク ロロシラン、3、3、3-トリフルオロプロピルシラン ートリメトキシシラン、3、3、4、4、5、5、6、 6. 6-ノナフルオロヘキシルメチルジクロロシラン、 3.5ートリス(3,3,3ートリフルオロプロビ ル)-1、3、5~トリメチルシクロトリシロキサン、 メチルー3、3、3-トリフルオロプロピルシランジオ ール、3、3、4、4、5、5、6、6、6、6ーノナフル オロヘキシルシラントリオール、3、3、4、4、5、 5、6、6、6-ノナフルオロヘキシルメチルシランジ オール、ペンタフルオロエトキシシラントリオール、ト リフルオロメチルシラントリオール、3、3、3ートリ フルオロプロビルオトキシシラントリオール。これらの 有機珪素化合物は、市販されており、たとえば信越化学 丁葉(株)から入手できる。又は入手したクロロシラン を加水分解してシラノールとしたり、あるいは、加水分 解縮合によってポリオルガノシロキンを合成できる。 【0099】疎水化剤は、有機低分子化合物のみ、有機 珪素化合物のみ、あるいはそれらの混合物でもよく、さ

でいてもよい、
【0100】酸水化剤は、溶液や分散液とするためにエ
チレングリコールモノエチルエーテル、シクロヘキサノ
ン、メチルセロソルブ、モロソルブ、
アセテート、1、4 - ジオキサン、ジメチルホルムアミ
ド、アクリロニトリルなどの有機溶剤に混合スは分散し

らに両者の親和性を高めるなどの目的の第3成分を含ん

て使用することもできる。 【0101】

【実施例】以下の実施例によって、さらに本発明の態様 を述べるが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。

実施例1

厚さ1mmの10cm四月か石英ガラス表面をアセトン 中に1分間浸剤した後、ドライヤーにて乾燥し、さらに フッ化水素水溶液に 天面処理した後、十分に水洗し た。このガラス版版を食芝煮素装置いこれで、全圧2 *10:12haになるように分形を0分の砂電素ガスを分析 下でチタン金属片を電熱加熱して、ガラス原板上に高着 し酸化チタン環販を形成した。この意販の結晶形分は米 繊維が出た。 の比が1.5/6.5/2であり、下10,海豚の厚さ は200nmであった。第温で3日間崎所で放置した 後、この原の上にヘリウムかドミウムレーザーを用い で走査変だによって図3 a に示した円形の放小照射領域 が規則的に配列したパターンを形成させた、肥鮮に用い たヘリウムかドミウムレーザーは、外盤波長を325m に右しており、レーザの照付面におけるビーム半径、 及び発掘同隔とよを進度を創制によけるビーム半径、 の外面にあり、一列の並んだ照射スポットが1 のμmのであり、一列の並んだ照射スポットの中心間隔が20μmで、各列の間隔が20μmのパターン形成さ れるようらに下観りを行なった。

【0102】レーザー光の照射条件は下記の通りであ

レーザー出力 : 200 mW

ビーム半径 : 5.0μm 走査速度 : 1.7m/sec 出力 : 700mJ/cm²

発光間隔 : 12 μsec

【0103】露光後、蒸板をキシレンシアノールドドの
容量系分水溶液中にち移間添減にた使引き上げ、表面開始線で観察したところ電光部分に上記色素
水溶液がきれいに付着していることが常色によって認め
われた、同じ試料を回程に高速が、 市販のBayで 知式・リーンスキシテオフェンの水体等電ボリマーか
らなるインクを使って、インクジェット法によって、3
0μmのインク流体の液滴を30μm間隔に甲ドた。
インクジェットで印字した場で性の長さ10mmの10
本の線をそれた可能機を使ったがら比違深く、ラーを用いてチェックしたところ。 寸べて10以上下の導電性別となって、よこ、第電線の広がり上層域域による観察で決められず、さらに海電線の振りり上間域は による観察で決められず、さらに海電線の帰り上は海域 による観察で決められず、さらに海電線の原列・上は海域 による観察で決められず、さらに海電線の原列・上海域

状態にないことも確認した。 【0104】実施例2

実施別1におけるレーザー光照射条件を変更して照射スポットが10μmであり、一列の並んだ照射スポットか10μmであり、一列の並んだ照射スポットの中止間隔が10μmのパターン形成されるうることで照射を行なった比例は、実施例1と同じ原板と同じ方法でこうロファブリケーション、用基板を作製した。個々で形成されて微水性筋/角端の配別パターンは、円形微小領域が近いに点接触した図7の形に相当を

【0105】レーザー光の照射条件は下記の通りであ

。 レーザー出力 : 200 mW

ビーム半径 : 5.0μm 走査速度 : 1.7m/sec 出力 : 700mJ/cm²

近// . / O lil s / C 発光間隔 : 6 μsec

市販のBayer社製ポリエチレンオキシチオフェンの 水性薬電ポリマーからなるインクを使って、インクジェ ット誌によって、30μmのインク落体の旅游を30μ 間隔に印字した。インクジェットで印字した滞電性の 長さ10mmの10本の線をそれぞれ開放鏡を使いなが ら注意深く、テスターを用いてチェックしたところ。す べて100以下の帰電性状態となっていた。また、滞電 電板の採用も開放機による順乗で認められず、さらに薄 電線の限用士は薄重状態にないことも確認した。また、 実施別で答られた薄電線よりも形状がよりきれいに整 の被弾は終刊をおた。

【0106】 「実施例3] 厚さ200 μmのポリイミド (無水ピロメリット酸・m-フェニレンジアミン共重合 物)フィルム(商品名;カプトン、東レ・デュポン社 製)を真空蒸着装置内にセットし、二酸化チタンを熱応 答性金属酸化物とした原板を作製した。すなわち、上記 ポリイミド支持体をスパッタリング装置内にセットし、 全圧0.15Paで酸素分圧70%の条件下でチタン金 屋片を加熱して二酸化チタン薄膜を蒸着形成した。この 薄膜の結晶成分は、X線解析法によれば、無定型、アナ ターゼ、ルチルの各結晶の構成比が15/6.5/2で あった。また、二酸化チタンの厚さは90 n mであっ た。これを0.1質量%のn-オクタデシルトリクロロ シランのトルエン溶液中に1分間浸漬した。この原板を 2枚用意し、波長830nmの赤外光を発するIRレー ザー (ビーム径8μm) にて発光間隔を6μsec、走 杏凍度を1.7m/secで走査露光を行なった。この 条件は8 μm φの円形スポットの親水性領域が点接触で つながったパターン形成がなされる条件である。各走査 光線に対して直角方向の間隔は30 μmとなるように条 件を選定した。露光後、その基板の1枚をキシレンシア ノールFFの5質量%水溶液中に5秒間浸漬した後引き 上げ、表面を拭い、表面顕微鏡で観察したところ露光部 分に上記色素水溶液がきれいに付着していることが着色 によって認められた。同様に露光したもう1枚の試料 を、レーザー露光した部分に30µmで飛翔するBay er製ポリエチレンジオキシチオフェンの水性導電ポリ マーからたるインクをインクジェット法で30μmおき に印字した。インクジェットで印字した導電化部分の長 さ2mmの10本の線をそれぞれ顕微鏡を使いながら注 意深くテスターで電気抵抗をチェックしたところ、すべ て10ΩDI下の導電性状態になっていた。また、導電線 の隣同士がインク液の広がりを防止する隔壁効果によっ て濾涕していないことも確認した。

【0107】「実験例4」実験例3における森状に接続 した連続円の間隔を8μmとして8円形領域が二次元的 に接触し合う関7の形にしたことと、レーザーボの定差 方向と高角方向の間隔を60μmとしたこと以外は、実 施例3と同じ基数と操作によって等電路の速度を対立 せた、緩幅が3は30μmの導電線と緩幅が3は30μmの対電線を分が上では 「0108」「実験例5」とかって同様のことかっていた。 【0108】「実験例5」と対していた。 て総状処理した石英ガラスを、チタンイソアロボキシド 125m1を0.1 M電酸水溶液 750m1中に滴下し 7mh/外別した後、80でで2時間設計後、5電量%の ポリビニルアルコールの水溶液50m1を加えてさらに 5時間影料を続けて、空温に戻した液中に1分間砂浸し 、別を上げた後、冷風を堤し、さらに250でのオー プン中で処理した。これを瓜板として実施例3とまった く同様にカーオクタデシルトリクロコシランの処理、レ デー整法、インジェット地理を行った。実完筋の ングジェット地理された部分の等電性、及びインク付着 にない部分が導端していないことも実施例3とまったく 同じ結束が得るれた。

【0109】 [実施例6] 石英ガラス板を真空蒸着装置 中にセットして全圧0、01Paの真空下で亜鉛を10 0 nm (1000オングストローム) の厚みに蒸着し た。これを空気中600°Cで2時間酸化処理してガラ ス板の片面に酸化亜鉛の薄膜を形成させた。この酸化亜 鉛薄膜付き原板を用いて、20 m おきに幅20 mmの 直線状の並行パターンを有する透過露光用マスクフィル ム、さらに平坦な透明ガラスを重ね、その上30cmの 位置から200ワット高圧水銀灯で30秒間鑑光して基 板を作製した。露光後、市販のBayer社製ポリエチ レンオキシチオフェンの水性導電ボリマーからなるイン クを使って、インクジェット法によって、30µmのイ ンク流体の液滴を30µm間隔に印字した。インクジェ ットで印字した導電性の長さ10mmの10本の線をそ れぞれ顕微鏡を使いながら注意深く、テスターを用いて チェックしたところ、すべて10Ω以下の導電性状態と なっていた。また、導電線の広がりも顕微鏡による観察 で認められず、さらに導電線の隣同士は導通状態にない ことも確認した。

【0110】「実施例7〕実施例1に記載の方法におい て、インクジェット装置として3連の噴射ノズルを備え たものとし、インク流体として2規定硝酸銀水溶液と、 酒石酸カリウムナトリウム346g/Lと水酸化ナトリ ウム100g/Lからなるフェーリング溶液-Aと、硫 砂細五水塩69.2g/Lからなるフェーリング溶液-Bとの3種類とし、3液が基板上の同一領域に続けて噴 射されるようにして基板上に還元作用で生じた銀薄膜が 形成されるようにした。その他は、実施例1と同じ操作 によって線状の露光部分に沿って30μmの間隔で長さ 10mmの10本の銀線を形成させ、その銀線をそれぞ れ閉微鏡を使いながら注意深く、テスターを用いてチェ ックしたところ、すべて10Ω以下の導電性状態となっ ていた。また、導電線の隣同士はインク液の広がりに対 する陽壁効果によって導通状態にないことも確認した。 【0111】以上のことから、光触媒性又は熱応答性の 表面を有する原板。たとえばTiO。層を担持した原板 表面に露光(又は熱)によって親水性に変化させたパター ン状に配列した複数の親水性微小領域を形成させて、こ

れを基板として、基板上に、インクジェット法により水 性インクを吐出させて措面を行なうと流流の広がりがか 止されて描面された像パターンに忠実之高精細が 成されることが示された。実施例で確認した高精細でし っかりとした専電化パターンをソース電板、ドレインを 低に分割し、その比から図 ろは示したような構造と して高分子液品、次いでボリビニルゼロリドン (PVP) をスピンコーターで弦布し、その上から実施例で使用し 水性等率化ングをイングシェット方式でゲート電極を つければ高級が流がネルが作響できる。

[0112]

【発明の効果】所定の流動体に対して観和性のない非親 和性類像中に誘いゲーンと対応して所定の流動体に対して 複制性からる規則的な原列した複数の微小規矩性対して 変制性のなる規則的な原列した複数の微小規和性領域にま たがる一度の画構に、前記流動体を連起して受容可能と した未発明のミクロファブリーンコン用数を知い ば、インクジェットによって薄膜形成材料を描画することによって、フォトリソグラフィを用いることなく簡易 を操作で半導体素でなどの機構等での機・溶硬を形成す ることかできる。さらにこれに液晶層や絶縁層などをコートして、TFTなどの半導体素子を簡易に提供でき よ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のミクロファブリケーション用原板に活性光の照射と親水性インク流体の吐出を行なった状態を示す説明図である。

【図2】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 微小領域のパターンの一例を示す図であり、blは描画領域がインク流体を受容した状態を示す図である。 【図3】aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した

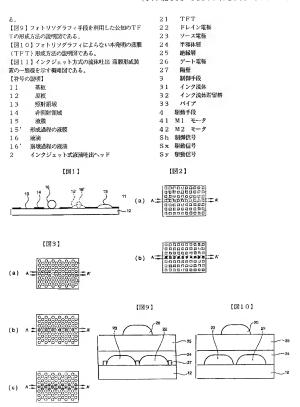
酸小額域のパターンの別の一例を示す図であり、bは描 画領域がインク流体を受容した状態を示す図である。 【図4】 aは、本売明の基板の複数の規則的に配列した 鋭小額域のパターンの別の一例を示す図であり、bは描 画額域がインク流体を受容した状態を示す図である。

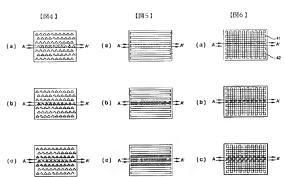
[図5] aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 線小領域のパターンの別の一例を示す図であり、bは描 面領域がインク流体を受容した状態を示す図である。 【図6] aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した

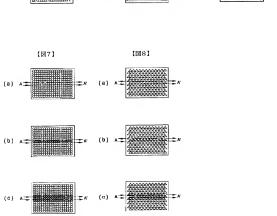
【図6】 aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 微小領域のバターンの別の一例を示す図であり、 b及び cは補画領域がインク流体を受容した状態を示す図であ 2.

【図7】aは、木発明の基板の複数の規則的に配列した 微小領域のパターンの別の一例を示す図であり、b及び には描画領域がインク流体を受容した状態を示す図であ でも

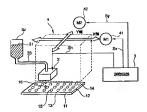
【図8】 aは、本発明の基板の複数の規則的に配列した 做小領域のパターンの別の一例を示す図であり、b及び cは横両領域がインク造体を受容した状態を示す図であ







【図11】



フロントページの続き

(51) Int, Cl. 7		識別記号	FI			(参考)
G02F	1/1343		G02F	1/1343		3K007
G03F	7/20	501	G03F	7/20	501	4G069
H01L	21/288		HO1L	21/288	Z	4M104
H05B	33/10		H05B	33/10		5C094
	22714			33/14	A	

Fターム(参考) 2H048 BAJ1 BA64 BB42

2H086 BA01 BA11 BA19 BA59 2H090 JC07 JC19

2H092 HA02 HA06 KA19 MA02 MA12

2H097 CA11 LA12

3K007 AB18 CA00 DB03 FA01

4G069 AA03 AA08 BA01A BA02A BA04A BA04B BA14A BA14B

BA04A BA04B BA14A BA14B BA48A BB04A BB04B BB06A BC01A BC08A BC21A BC22A BC23A BC25A BC35A BC35B BC38A BC49A BC50A BC53A

BC66A EA11 ED02 FA03 FB01 FB02 FB03 FB23 FB58

4M104 AA09 BB08 DD51 DD61

5C094 AA43 DA15 EB01